

05.2; 07

(C) 1991

МАГНИТОФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
МЕЛКОГО АКЦЕПТОРА В ПОЛУМАГНИТНОМ
СПЛАВЕ $\rho\text{-Hg}_{1-x-y}\text{Cd}_x\text{Mn}_y\text{Te}$

Е.И. Георгице, В.И. Иванов - Омский,
В.Ф. Мовилэ, ДИ. Цыпышка

Сообщается в фотоэлектрическом исследовании мелких акцепторов в узкощелевых полумагнитных полупроводниках $\rho\text{-Hg}_{1-x-y}\text{Cd}_x\text{Mn}_y\text{Te}$. Изучены спектры фотопроводимости (ФП) образцов в магнитном поле $B = 6.5$ Т. Запись спектров ФП производилась при фиксированной длине волны разверткой магнитного поля. Измерения проводились в геометрии Фарадея ($\vec{q} \parallel \vec{B} \perp \vec{E}$, где \vec{q} - вектор падающего излучения) при температуре $T = 2$ и 4.2 К. Источниками излучения ($\hbar\omega = 4\text{-}20$ мэВ) являлись субмиллиметровые CH_3OH - и CH_3OD лазеры с оптической накачкой перестраиваемым CO_2 -лазером [1].

Исследовались эпитаксиальные слои $\rho\text{-Hg}_{1-x-y}\text{Cd}_x\text{Mn}_y\text{Te}$ ($x = 0.02$, $y = 0.11\text{-}0.12$) с разностной концентрацией акцепторов и доноров $N_A - N_D = 1.4 \cdot 10^{14}\text{-}2 \cdot 10^{14}$ см $^{-3}$ при $T = 77$ К и степенью компенсации 0.9. Пленки получены методом жидкофазной эпитаксии на ориентированных подложках CdTe .

На рис. 1, а приводятся участки спектров ФП образца $\text{Hg}_{0.86}\text{Cd}_{0.02}\text{Mn}_{0.12}\text{Te}$ ($E_0 = 195$ мэВ) для нескольких длин волн излучения. В спектрах отчетливо разрешены две линии. Однако с увеличением длины волны интенсивность первой линии уменьшается и для $\lambda = 70.51$ мкм линия практически не наблюдается. Положение максимумов линий ФП в магнитном поле B представлено на рис. 1; б. Обращает на себя внимание, что экстраполяция в $B\text{-O}$ энергий наблюдаемых переходов E не обращается в ноль.

При увеличении температуры от 2 до 4.2 К наблюдалось уменьшение интенсивности сигнала в несколько раз.

Полученные результаты позволили предположить, что наблюдаемый сигнал связан с фотовозбуждением примеси, в данном случае - акцептора. Резонансный сигнал, таким образом, регистрировался при совпадении энергии квантования излучения с энергией переходов дырок из основного состояния в возбужденные, связанные с уровнями Ландау легких дырок. При $T = 2$ К заселено только основное состояние, поэтому наблюдаются резонансные переходы из этого состояния. С увеличением температуры заселенность основного состояния уменьшается, и имеет место падение сигнала в линии.

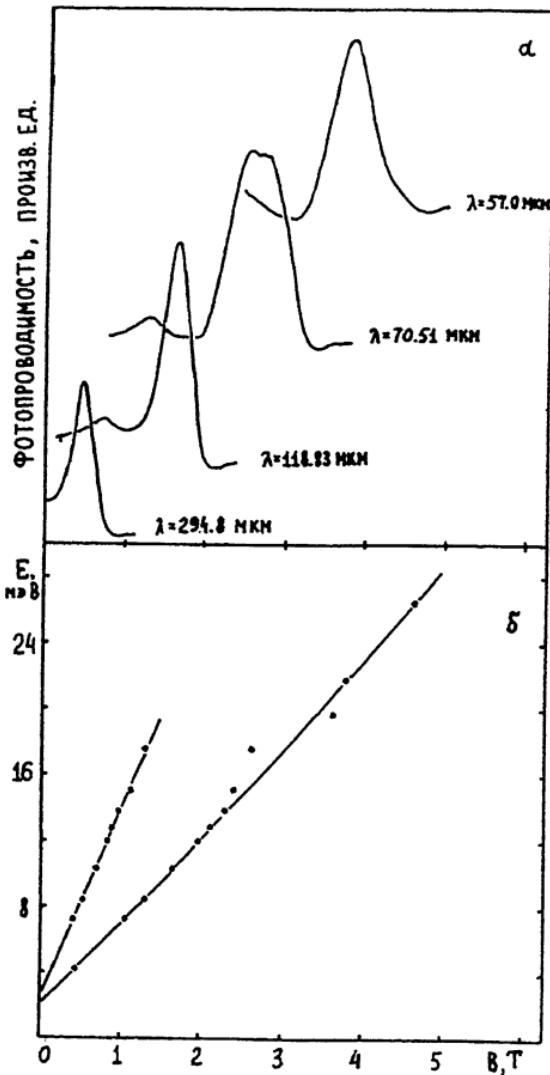


Рис. 1. Участки спектров ФП образца $Hg_{0.98}Cd_{0.02}Mn_{0.12}Te_1$, записанных при $T = 2$ К (а); положение максимумов линий ФП в магнитном поле (б).

Для определения картины энергетического спектра наблюдаемого акцептора был проведен расчет хода уровней Ландау валентной зоны [2], а также ход основного состояния E_A [3] в магнитном поле. При этом использовались следующие значения параметров, входящих в матричные элементы гамильтониана: $N_{\alpha\beta} = 0.8$ эВ, $E_p = 18.1$ эВ, $\Delta = 1$ эВ, $\mu_1 = 3.3$, $\tilde{\mu} = 0.3$, $K = 0.05$. Здесь $N_{\alpha\beta}$ – обменный интеграл для валентной зоны, E_p – матричный элемент импульса, Δ – величина спин–орбитального расщепления, μ_1 , $\tilde{\mu}$, k – преобразованные параметры Латинжера для валентной зоны.

При анализе экспериментальных данных очень важно установить глубину залегания основного состояния при $B = 0$. Вариационный расчет [3] дает значение 10.8 мэВ для $E_0 = 15$. Однако с точ-

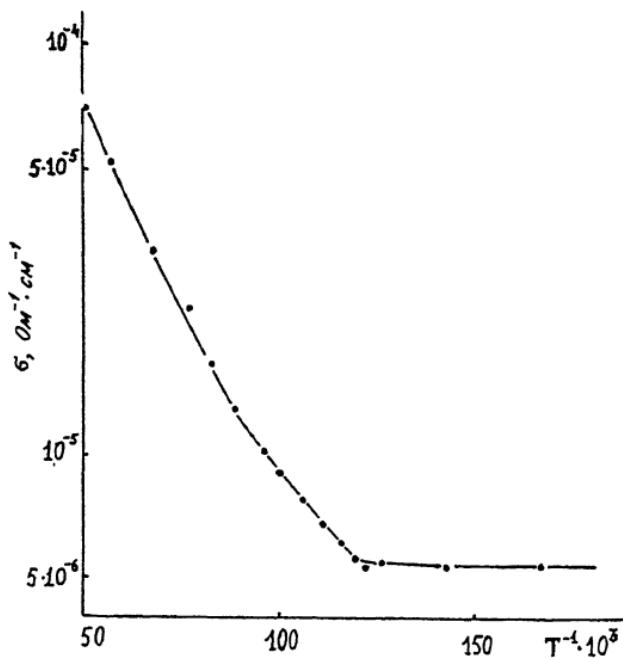


Рис. 2. Зависимость проводимости σ от температуры образца $Hg_{0.86}Cd_{0.02}Mn_{0.12}Te$.

ки зрения обсуждения эксперимента такая относительно большая глубина залегания основного состояния акцептора привела бы к трудностям в объяснении механизма фотоответа при температуре 2 К. В то же время в литературе встречаются большие значения $\epsilon_0 = 18$ [4]), что в принципе должно уменьшить значение E_A в 1.4 раза (7.5 мэВ). Это значение уже существенно ближе к определенной нами величине E_A из электрических измерений, результаты которых для исследуемого образца приводятся на рис. 2. Температурная зависимость проводимости дает для величины $E_A = 5.4 \pm 0.5$ мэВ. Для определения хода основного состояния в магнитном поле было использовано именно это значение. Сложение энергии основного состояния с экспериментально наблюдаемой энергией переходов позволило найти ход возбужденного состояния. Полученные результаты приведены на рис. 3.

При $B = 0$ глубина залегания первого возбужденного состояния, определенная указанным способом, оказывается равной 3 ± 0.5 мэВ. Второе возбужденное состояние, определенное аналогичным образом, при $B = 0$ залегает на глубине 2.4 ± 0.5 мэВ. Обращает на себя внимание, что первое возбужденное состояние идет параллельно уровню Ландау легких дырок $B(0)$, а второе – параллельно $B(1)$, что свидетельствует с одной стороны о разумности сделанных предположений относительно хода основного состояния, с другой стороны, позволяет охарактеризовать симметрию возбужденных состояний.

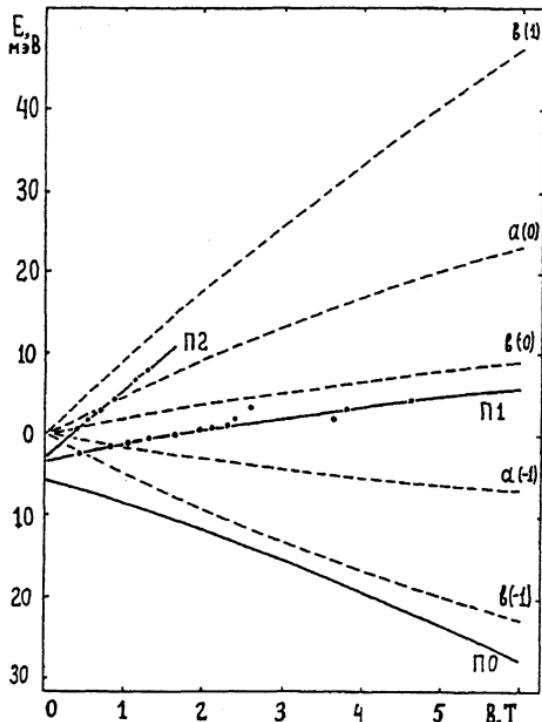


Рис. 3. Схема хода уровней Ландау валентной зоны и состояний мелкого акцептора в магнитном поле. Здесь ПО – основное состояние, П1, П2 – возбужденные уровни.

Полученные результаты показывают, что с увеличением магнитного поля энергия связи акцептора $E_1 = E_A - E_B(-1)$ уменьшается и достигает минимума (2.1 мэВ) при $B = 2.8$ Т. При дальнейшем увеличении B значение E_1 медленно растет.

Как нетрудно видеть (рис. 1, б), в области 15–20 мэВ наблюдается отклонение экспериментальных точек от почти линейной зависимости $E(B)$. На этом же рисунке (рис. 1, а) представлены контуры линий для различных энергий возбуждения. Видно, что для энергий из данной области наблюдается уширение линий. В обсуждаемый интервал энергий попадает характерная энергия продольного оптического фонона ртутной подрешетки $\hbar\omega_{L0} \approx 17$ мэВ. Отклонение в таких случаях от линейного хода энергий переходов связывается обычно с пинингом возбужденного состояния. Однако в нашем случае обращает на себя внимание необычность формы пининга, которую, по-видимому, можно связать с существенным вкладом обменного взаимодействия.

Список литературы

- [1] Голубев В.Г., Гореленок А.Т., Иванов-Омский В.И., Минервин И.Г., Осутгин А.В. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1986. Т. 50. С. 282.

- [2] Bastard G., Rigaux G., Guldner Y., Myscielski J., Myscielski A. // J. Phys. (Paris). 1978. V. 39. P. 87.
- [3] Быховский А.Д., Вахабова Э.М., Гельмонт Б.Л., Эфрос Ал.Л. // ФТП. 1984. Т. 18. С. 2094.
- [4] Dobrowolska M., Dobrowolska W., and Galazka R.R. // J. Phys. Soc. Japan Suppl. V. A 49. P. 815.

Физико-технический
институт им. А.Ф. Иоффе
АН СССР, Ленинград

Поступило в редакцию
23 апреля 1991 г.